

OPAx130 低消費電力、高精度 FET 入力オペアンプ

1 特長

- 低い静止電流: 530 μ A/amp
- 低いオフセット電圧: 最大 1mV
- 高いオープンループゲイン: 123dB ($R_L = 10k\Omega$)
- 高い CMRR: 90dB (最小値)
- FET 入力: $I_B =$ 最大 20pA
- 非常に優れた帯域幅: 1MHz
- 幅広い電源電圧範囲: $\pm 2.25V \sim \pm 18V$
- シングル、デュアル、クワッドの各バージョン

2 アプリケーション

- データアキュイジション (DAQ)
- 流量トランスミッタ
- 実験室およびフィールド向け計測機器
- 心電図 (ECG)

3 概要

OPA130、OPA2130、OPA4130 (OPAx130) シリーズの FET 入力オペアンプは、高精度の DC 性能と低静止電流を兼ね備えています。シングル、デュアル、クワッドの各製品で同一の仕様を備え、設計の柔軟性を高めています。OPAx130 は、汎用の携帯型、バッテリー駆動アプリケーション用に設計されており、特にソースインピーダンスが高い場合に適しています。

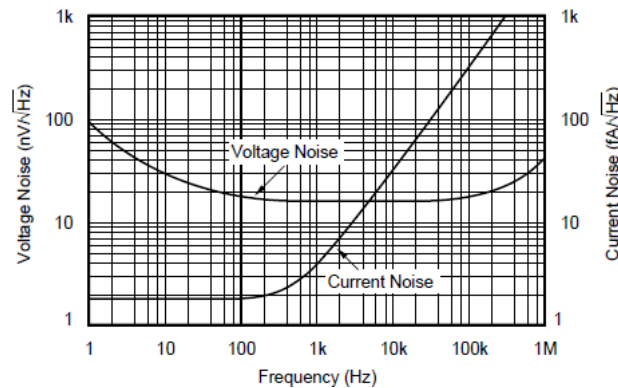
OPAx130 オペアンプは使用が容易で、一般の FET 入力オペアンプにしばしば見られる位相反転や過負荷の問題は発生しません。入力カスコード回路は、優れた同相信号除去を実現し、アンプの広い入力電圧範囲にわたって低い入力バイアス電流を維持します。OPAx130 シリーズのオペアンプはユニティゲイン安定で、大きな負荷容量を含む広い範囲の負荷状況にわたって優れた動的動作を実現します。デュアルおよびクワッドの設計は完全に独立した回路を特徴としており、オーバードライブまたは過負荷時でも、クロストークが最小限に抑えられ、相互作用が発生しません。

シングルとデュアルのバージョンは、8 ピンの SOIC 表面実装パッケージで供給されます。クワッドバージョンは、14 ピンの SOIC 表面実装パッケージで供給されます。すべてのデバイスは $-40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$ で動作が規定されています。

製品情報

部品番号	チャネル	パッケージ (1)
OPA130	シングル	D (SOIC, 8)
OPA2130	デュアル	D (SOIC, 8)
OPA4130	クワッド	D (SOIC, 14)

(1) 詳細については、[セクション 9](#) を参照してください。



入力の電圧および電流ノイズのスペクトラム密度と周波数との関係



Table of Contents

1 特長	1	6 Application and Implementation	11
2 アプリケーション	1	6.1 Application Information.....	11
3 概要	1	6.2 Typical Application.....	11
4 Pin Configuration and Functions	3	7 Device and Documentation Support	12
5 Specifications	5	7.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	12
5.1 Absolute Maximum Ratings.....	5	7.2 サポート・リソース.....	12
5.2 Recommended Operating Conditions.....	5	7.3 Trademarks.....	12
5.3 Thermal Information - OPA130.....	6	7.4 静電気放電に関する注意事項.....	12
5.4 Thermal Information - OPA2130.....	6	7.5 用語集.....	12
5.5 Thermal Information - OPA4130.....	6	8 Revision History	12
5.6 Electrical Characteristics.....	7	9 Mechanical, Packaging, and Orderable Information ..	13
5.7 Typical Characteristics.....	8		

4 Pin Configuration and Functions

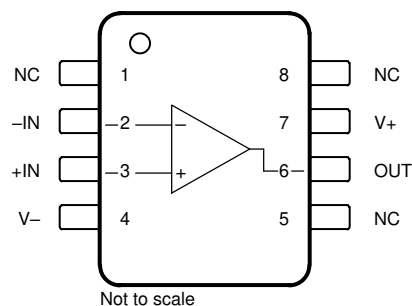


図 4-1. OPA130 D Package, 8-Pin SOIC (Top View)

表 4-1. Pin Functions: OPA130

PIN		TYPE	DESCRIPTION
NAME	NO.		
+IN	3	Input	Noninverting input, channel A
–IN	2	Input	Inverting input, channel A
NC	1, 5	—	Do not connect these pins ⁽¹⁾
NC	8	—	No internal connection. Float this pin.
OUT	6	Output	Output
V+	7	Power	Positive (highest) power supply
V–	4	Power	Negative (lowest) power supply

(1) Existing layouts for the OPA130 D package before revision B of this data sheet do not need to be redesigned.

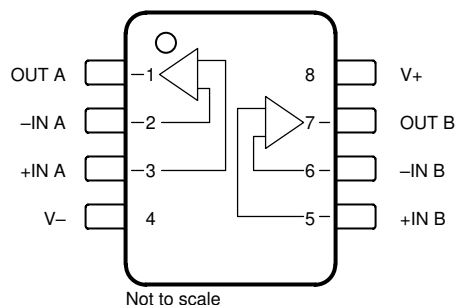


図 4-2. OPA2130 D Package, 8-Pin SOIC (Top View)

表 4-2. Pin Functions: OPA2130

PIN		TYPE	DESCRIPTION
NAME	NO.		
+IN A	3	Input	Noninverting input, channel A
+IN B	5	Input	Noninverting input, channel B
–IN A	2	Input	Inverting input, channel A
–IN B	6	Input	Inverting input, channel B
OUT A	1	Output	Output, channel A
OUT B	7	Output	Output, channel B
V+	8	Power	Positive (highest) power supply
V–	4	Power	Negative (lowest) power supply

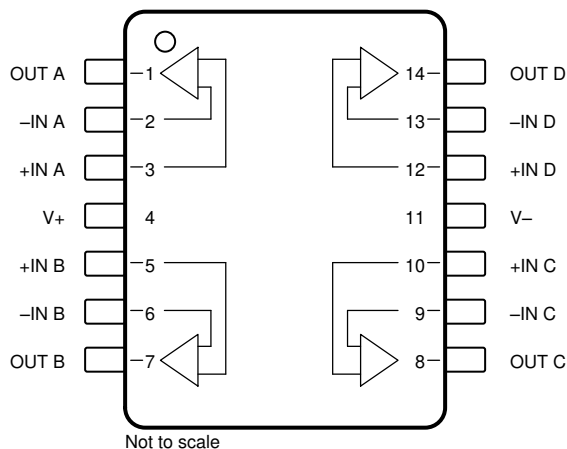


図 4-3. OPA4130 D Package, 14-Pin SOIC (Top View)

表 4-3. Pin Functions: OPA4130

PIN		TYPE	DESCRIPTION
NAME	NO.		
+IN A	3	Input	Noninverting input, channel A
+IN B	5	Input	Noninverting input, channel B
+IN C	10	Input	Noninverting input, channel C
+IN D	12	Input	Noninverting input, channel D
-IN A	2	Input	Inverting input, channel A
-IN B	6	Input	Inverting input, channel B
-IN C	9	Input	Inverting input, channel C
-IN D	13	Input	Inverting input, channel D
OUT A	1	Output	Output, channel A
OUT B	7	Output	Output, channel B
OUT C	8	Output	Output, channel C
OUT D	14	Output	Output, channel D
V+	4	Power	Positive (highest) power supply
V-	11	Power	Negative (lowest) power supply

5 Specifications

5.1 Absolute Maximum Ratings

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)⁽¹⁾

			MIN	MAX	UNIT
V _S	Supply voltage, (V+) – (V–)	Dual supply		±18	V
		Single supply		36	
	Input voltage ⁽²⁾		(V–) – 0.5	(V+) + 0.5	V
	Input current ⁽²⁾			±10	mA
I _{SC}	Output short-circuit ⁽³⁾		Continuous		
T _A	Operating temperature		–40	125	°C
T _J	Junction temperature			150	°C
T _{stg}	Storage temperature		–40	125	°C

- (1) Operation outside the *Absolute Maximum Ratings* may cause permanent device damage. *Absolute Maximum Ratings* do not imply functional operation of the device at these or any other conditions beyond those listed under *Recommended Operating Conditions*. If used outside the *Recommended Operating Conditions* but within the *Absolute Maximum Ratings*, the device may not be fully functional, and this may affect device reliability, functionality, performance, and shorten the device lifetime.
- (2) Input pins are diode-clamped to the power-supply rails. Input signals that can swing more than 0.5V beyond the supply rails must be current limited to 10mA or less.
- (3) Short-circuit to ground, one amplifier per package.

5.2 Recommended Operating Conditions

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

			MIN	NOM	MAX	UNIT
V _S	Supply voltage, (V+) – (V–)	Dual supply	±2.25	±15	±18	V
		Single supply	4.5	30	36	
T _A	Ambient temperature		–40	25	85	°C

5.3 Thermal Information - OPA130

THERMAL METRIC ⁽¹⁾		OPA130	UNIT
		D (SOIC)	
		8 PINS	
$R_{\theta JA}$	Junction-to-ambient thermal resistance	150	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	Junction-to-case (top) thermal resistance	74	°C/W
$R_{\theta JB}$	Junction-to-board thermal resistance	62	°C/W
Ψ_{JT}	Junction-to-top characterization parameter	19.7	°C/W
Ψ_{JB}	Junction-to-board characterization parameter	54.8	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	Junction-to-case (bottom) thermal resistance	N/A	°C/W

(1) For more information about traditional and new thermal metrics, see the [Semiconductor and IC Package Thermal Metrics](#) application report.

5.4 Thermal Information - OPA2130

THERMAL METRIC ⁽¹⁾		OPA2130	UNIT
		D (SOIC)	
		8 PINS	
$R_{\theta JA}$	Junction-to-ambient thermal resistance	150	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	Junction-to-case (top) thermal resistance	52.3	°C/W
$R_{\theta JB}$	Junction-to-board thermal resistance	63.5	°C/W
Ψ_{JT}	Junction-to-top characterization parameter	10.7	°C/W
Ψ_{JB}	Junction-to-board characterization parameter	62.4	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	Junction-to-case (bottom) thermal resistance	N/A	°C/W

(1) For more information about traditional and new thermal metrics, see the [Semiconductor and IC Package Thermal Metrics](#) application report.

5.5 Thermal Information - OPA4130

THERMAL METRIC ⁽¹⁾		OPA4130	UNIT
		D (SOIC)	
		14 PINS	
$R_{\theta JA}$	Junction-to-ambient thermal resistance	110	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	Junction-to-case (top) thermal resistance	56	°C/W
$R_{\theta JB}$	Junction-to-board thermal resistance	53	°C/W
Ψ_{JT}	Junction-to-top characterization parameter	19	°C/W
Ψ_{JB}	Junction-to-board characterization parameter	46	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	Junction-to-case (bottom) thermal resistance	N/A	°C/W

(1) For more information about traditional and new thermal metrics, see the [Semiconductor and IC Package Thermal Metrics](#) application report.

5.6 Electrical Characteristics

at $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = \pm 15\text{V}$, $R_L = 10\text{k}\Omega$ connected to midsupply, and $V_{CM} = V_{OUT} = \text{midsupply}$ (unless otherwise noted)

PARAMETER		TEST CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNIT
OFFSET VOLTAGE							
V _{OS}	Input offset voltage				±0.2	±1	mV
dV _{OS} /dT	Input offset voltage drift	T _A = −40°C to +85°C			±2	±10	μV/°C
PSRR	Power-supply rejection ratio	V _S = ±2.25V to ±18V			±2	±20	μV/V
INPUT BIAS CURRENT							
I _B	Input bias current ⁽¹⁾				±5	±20	pA
		T _A = −40°C to +85°C		See Typical Characteristics			
I _{OS}	Input offset current ⁽¹⁾				±2	±20	pA
NOISE							
e _n	Input voltage noise density	f = 10Hz		30		nV/√Hz	
		f = 100Hz		18			
		f = 1kHz		16			
		f = 10kHz		16			
I _n	Input current noise density	f = 1kHz		4		fA/√Hz	
INPUT VOLTAGE							
V _{CM}	Common-mode voltage			(V−) + 2	(V+) − 3.5	V	
CMRR	Common-mode rejection ratio	−13V ≤ V _{CM} ≤ 11.5V		90	105	dB	
INPUT IMPEDANCE							
	Differential			10 ¹³ 5		Ω pF	
	Common-mode	−13V ≤ V _{CM} ≤ 11.5V		10 ¹³ 4.3			
OPEN-LOOP GAIN							
A _{OL}	Open-loop voltage gain	−13.8V ≤ V _O ≤ 13V, R _L = 10kΩ		114	123	dB	
		−13V ≤ V _O ≤ 12V, R _L = 2kΩ		104	110		
FREQUENCY RESPONSE							
GBW	Gain bandwidth product			1		MHz	
SR	Slew rate			2		V/μs	
	Settling time	10V step, G = 1	0.1%	5.5		μs	
			0.01%	7			
THD+N	Total harmonic distortion plus noise	f = 1kHz, G = 1, V _O = 3.5V _{rms}		0.0003%			
	Overload recovery time	G = 1, V _{IN} = ±15V		2		μs	
OUTPUT							
V _O	Voltage output	R _L = 10kΩ	Positive	(V+) − 2	(V+) − 1.5	V	
			Negative	(V−) + 1	(V−) + 1.2		
		R _L = 2kΩ	Positive	(V+) − 3	(V+) − 2.5		
			Negative	(V−) + 1.5	(V−) + 2		
I _{SC}	Short-circuit current			±18		mA	
C _{LOAD}	Capacitive load drive	Stable operation		See Typical Characteristics			
POWER SUPPLY							
I _Q	Quiescent current (per amplifier)	I _O = 0mA		±530		±650	μA

(1) High-speed test at $T_J = 25^\circ\text{C}$.

5.7 Typical Characteristics

at $T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_S = \pm 15\text{V}$, $R_L = 10\text{k}\Omega$ connected to midsupply, and $V_{CM} = \text{midsupply}$ (unless otherwise noted)

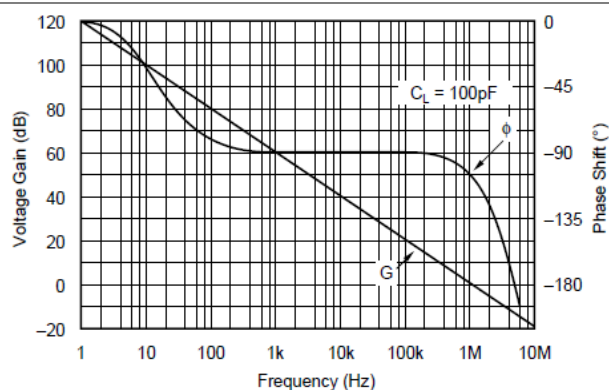


FIG 5-1. Open-Loop Gain and Phase vs Frequency

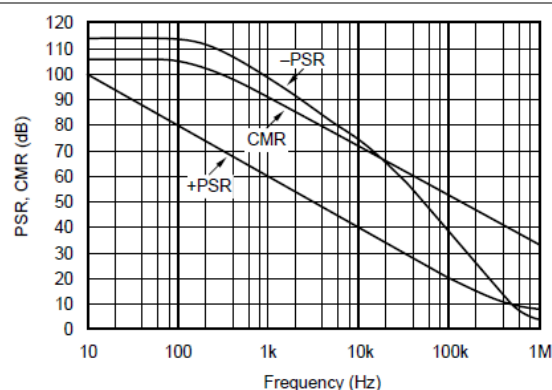


FIG 5-2. Power Supply and Common-Mode Rejection vs Frequency

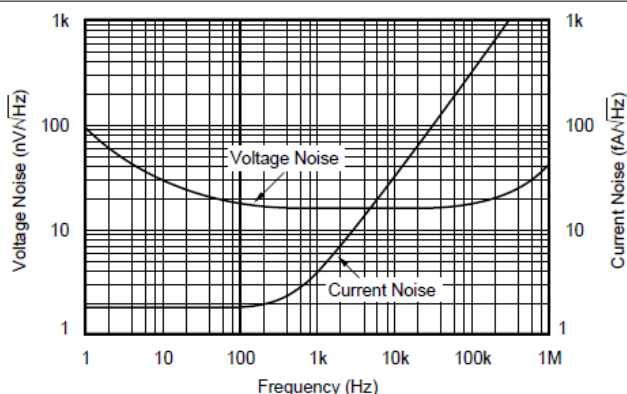


FIG 5-3. Input Voltage and Current Noise Spectral Density vs Frequency

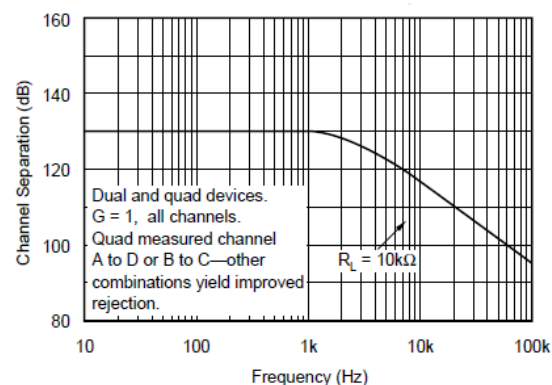


FIG 5-4. Channel Separation vs Frequency

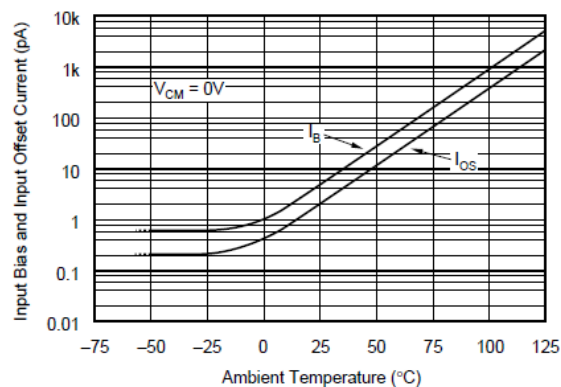


FIG 5-5. Input Bias and Input Offset Current vs Temperature

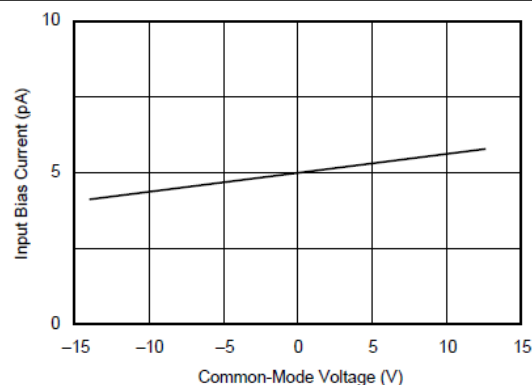


FIG 5-6. Input Bias Current vs Input Common-Mode Voltage

5.7 Typical Characteristics (continued)

at $T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_S = \pm 15\text{V}$, $R_L = 10\text{k}\Omega$ connected to midsupply, and $V_{CM} = \text{midsupply}$ (unless otherwise noted)

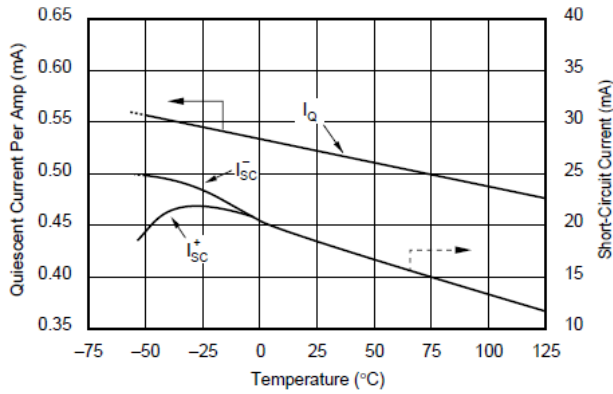


FIG 5-7. Quiescent Current and Short-Circuit Current vs Temperature

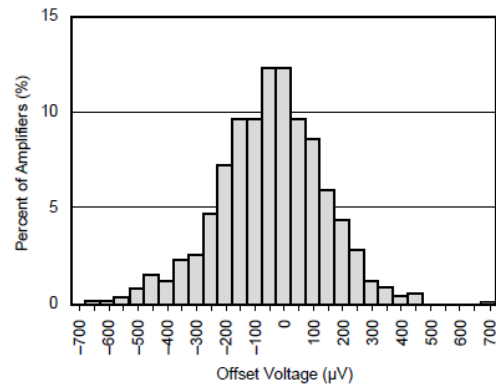


FIG 5-8. Offset Voltage Production Distribution

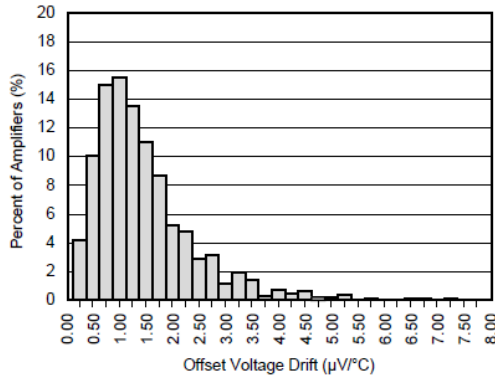


FIG 5-9. Offset Voltage Drift Production Distribution

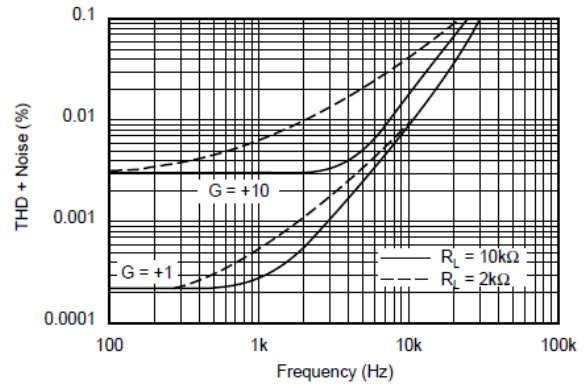


FIG 5-10. Total Harmonic Distortion + Noise vs Frequency

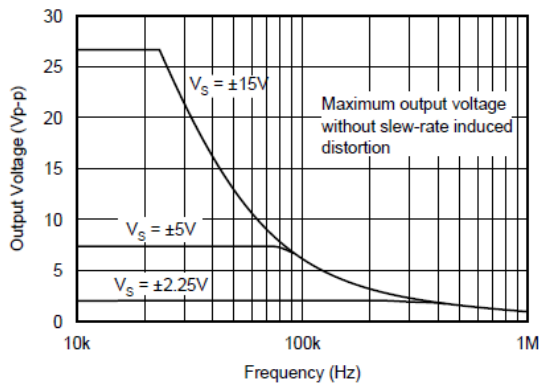
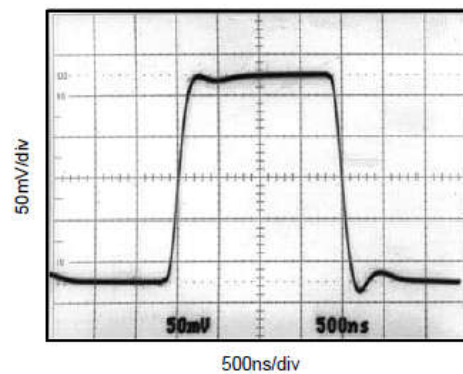


FIG 5-11. Maximum Output Voltage vs Frequency

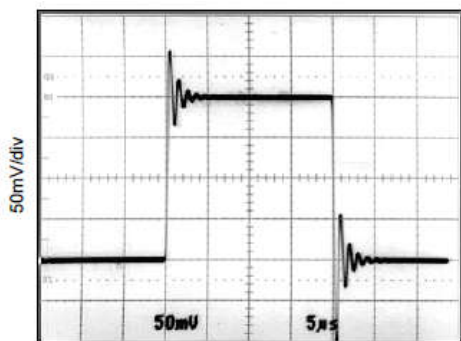


$G = 1$, $C_L = 100\text{pF}$

FIG 5-12. Small-Signal Step Response

5.7 Typical Characteristics (continued)

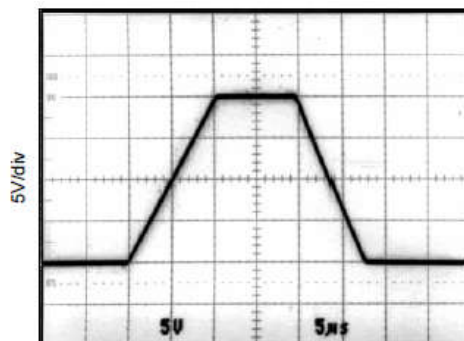
at $T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_S = \pm 15\text{V}$, $R_L = 10\text{k}\Omega$ connected to midsupply, and $V_{CM} = \text{midsupply}$ (unless otherwise noted)



5 $\mu\text{s}/\text{div}$

$G = 1$, $C_L = 1000\text{pF}$

図 5-13. Small-Signal Step Response



5 $\mu\text{s}/\text{div}$

$G = 1$, $C_L = 100\text{pF}$

図 5-14. Large-Signal Step Response

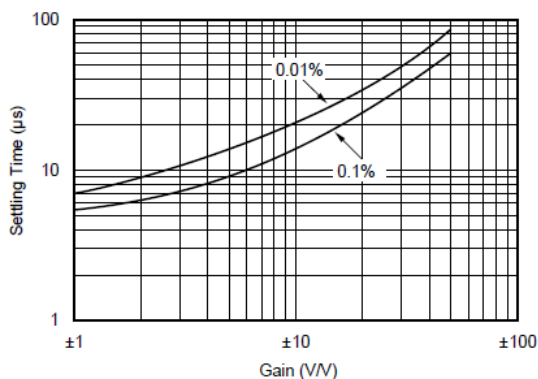


図 5-15. Settling Time vs Gain

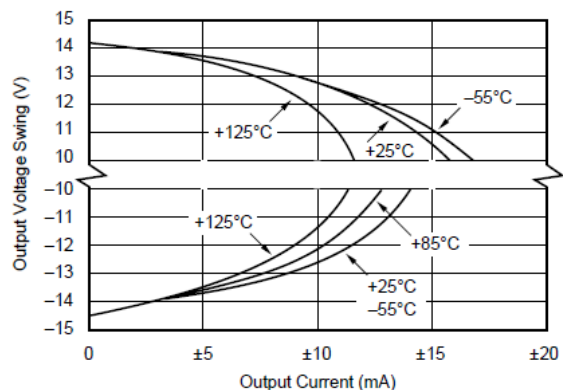


図 5-16. Output Voltage Swing vs Output Current

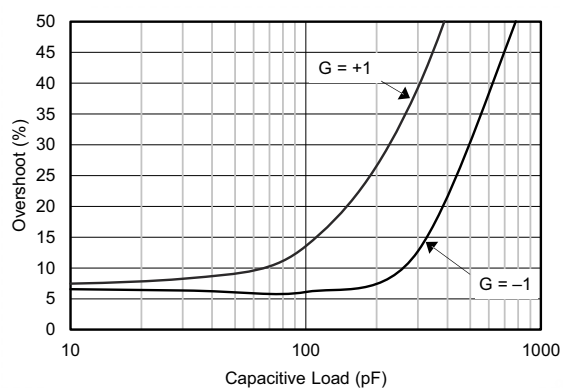


図 5-17. Small-Signal Overshoot vs Load Capacitance

6 Application and Implementation

注

Information in the following applications sections is not part of the TI component specification, and TI does not warrant its accuracy or completeness. TI's customers are responsible for determining suitability of components for their purposes, as well as validating and testing their design implementation to confirm system functionality.

6.1 Application Information

The OPAx130 series of op amps are unity-gain stable and an excellent choice for a wide range of general-purpose applications. Bypass power supply pins with 10nF ceramic capacitors or larger.

The OPAx130 op amps are free from unexpected output phase-reversal common with FET op amps. Many FET-input op amps exhibit phase-reversal of the output when the input common-mode voltage range is exceeded. This can occur in voltage-follower circuits, causing serious problems in control loop applications. The OPAx130 series of op amps are free from this undesirable behavior. All circuitry is completely independent in dual and quad versions, and normal behavior can be expected when one amplifier in a package is overdriven or short-circuited.

6.1.1 Operating Voltage

The OPAx130 op amps operate with power supplies from $\pm 2.25\text{V}$ to $\pm 18\text{V}$ with excellent performance. Although specifications are production tested with $\pm 15\text{V}$ supplies, most behavior remains unchanged throughout the full operating voltage range. See [セクション 5.7](#) for parameters that vary significantly with operating voltage.

6.1.2 Offset Voltage Trim

The offset voltage of the OPAx130 amplifiers is laser trimmed and usually requires no user adjustment. The OPAx130 provide less than $\pm 1\text{mV}$ of input offset voltage and less than $10\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ of input offset voltage drift over the operating temperature range.

6.1.3 Input Bias Current

 [5-5](#) shows that the input bias current of the OPAx130 is approximately 5pA at room temperature and increases with temperature.

Input stage cascode circuitry allows the input bias current to remain virtually unchanged throughout the full input common-mode range of the OPAx130. See also [図 5-6](#).

6.2 Typical Application

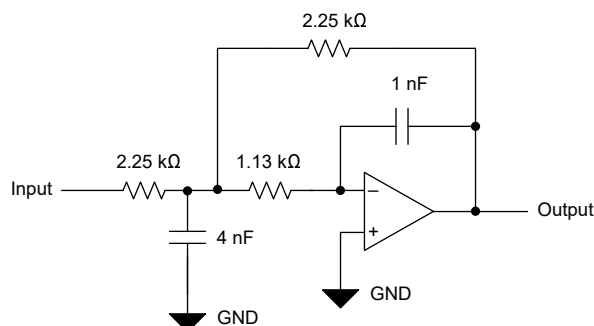


図 6-1. Second-Order Low-Pass Filter

7 Device and Documentation Support

TI offers an extensive line of development tools. Tools and software to evaluate the performance of the device, generate code, and develop solutions are listed below.

7.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

7.2 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

7.3 Trademarks

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

7.4 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

7.5 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

8 Revision History

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision A (March 2006) to Revision B (May 2024)	Page
ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新.....	1
データシートから DIP パッケージを削除.....	1
「特長」の電気的特性に合わせて開ループ ゲインを更新	1
「アプリケーション」を追加	1
Updated pin diagrams, added pin function tables, and moved all to new <i>Pin Configuration and Functions</i>	3
Updated input voltage in <i>Absolute Maximum Ratings</i>	5
Added input current and related footnote to <i>Absolute Maximum Ratings</i>	5
Added <i>Recommended Operating Conditions</i> and <i>Thermal Information</i>	5
Changed format of <i>Electrical Characteristics</i> to latest standard.....	7
Updated nominal conditions in the header of <i>Electrical Characteristics</i>	7
Deleted channel separation specification.....	7
Updated common-mode voltage.....	7
Updated common-mode rejection ratio and common-mode input impedance test conditions.....	7
Changed differential input impedance from $10^{13}\Omega \parallel 1\text{pF}$ to $10^{13}\Omega \parallel 5\text{pF}$	7
Changed common-mode input impedance from $10^{13}\Omega \parallel 3\text{pF}$ to $10^{13}\Omega \parallel 4.3\text{pF}$	7
Updated open loop voltage gain MIN and TYP values for $R_L = 10\text{k}\Omega$ and $R_L = 2\text{k}\Omega$	7

• Updated settling time test condition.....	7
• Moved voltage output negative MIN values to MAX values.....	7
• Changed capacitive load drive specification from 10nF to See <i>Typical Characteristics</i>	7
• Deleted note 1 from <i>Electrical Characteristics</i>	7
• Deleted Figure 5-7, <i>A_{OL}, CMR, PSR vs Temperature</i>	8
• Updated Figure 5-17, <i>Small-Signal Overshoot vs Load Capacitance</i>	8
• Updated text in <i>Offset Voltage Trim</i>	11
• Changed Figure 1, <i>OPA130 Offset Voltage Trim Circuit</i> , to Figure 6-1, <i>Second-Order Low-Pass Filter</i>	11

9 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
OPA130UA	Active	Production	SOIC (D) 8	75 TUBE	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	(O130, OPA) 130UA
OPA130UA.B	Active	Production	SOIC (D) 8	75 TUBE	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	(O130, OPA) 130UA
OPA130UA/2K5	Active	Production	SOIC (D) 8	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	(O130, OPA) 130UA
OPA130UA/2K5.A	Active	Production	SOIC (D) 8	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	(O130, OPA) 130UA
OPA130UA/2K5.B	Active	Production	SOIC (D) 8	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	(O130, OPA) 130UA
OPA2130UA	Active	Production	SOIC (D) 8	75 TUBE	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	(2130UA, OPA)
OPA2130UA.B	Active	Production	SOIC (D) 8	75 TUBE	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	(2130UA, OPA)
OPA2130UA/2K5	Active	Production	SOIC (D) 8	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	(2130UA, OPA)
OPA2130UA/2K5.B	Active	Production	SOIC (D) 8	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	(2130UA, OPA)
OPA4130UA	Active	Production	SOIC (D) 14	50 TUBE	Yes	NIPDAU-DCC	Level-3-260C-168 HR	-40 to 85	OPA4130UA
OPA4130UA.A	Active	Production	SOIC (D) 14	50 TUBE	Yes	NIPDAU-DCC	Level-3-260C-168 HR	-40 to 85	OPA4130UA
OPA4130UA.B	Active	Production	SOIC (D) 14	50 TUBE	Yes	NIPDAU-DCC	Level-3-260C-168 HR	-40 to 85	OPA4130UA
OPA4130UA/2K5	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU-DCC	Level-3-260C-168 HR	-40 to 85	OPA4130UA
OPA4130UA/2K5.A	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU-DCC	Level-3-260C-168 HR	-40 to 85	OPA4130UA
OPA4130UA/2K5.B	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU-DCC	Level-3-260C-168 HR	-40 to 85	OPA4130UA

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

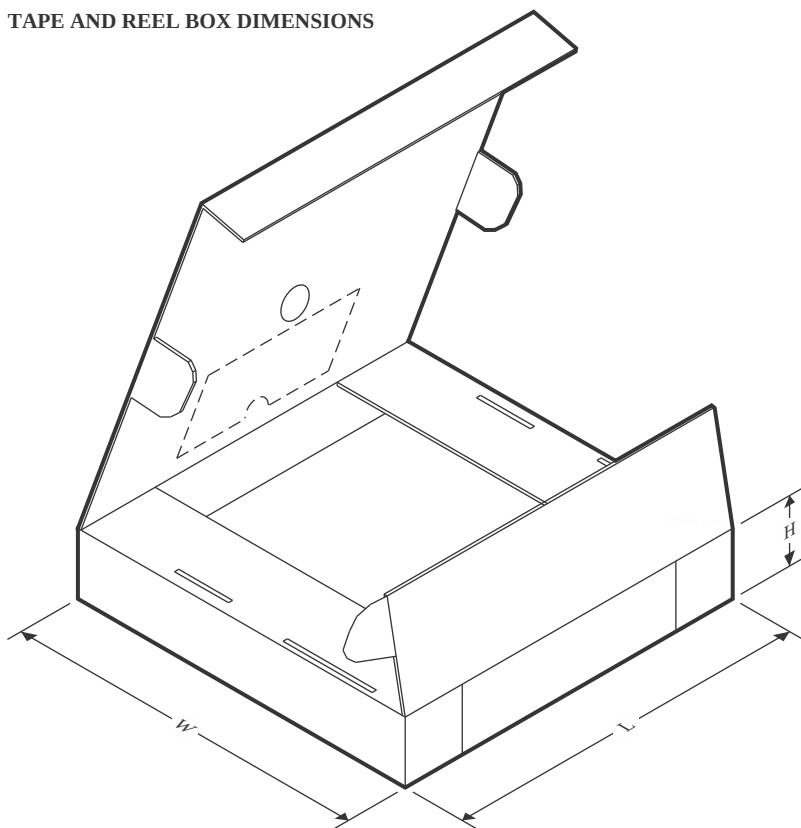
TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
OPA130UA/2K5	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
OPA130UA/2K5	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
OPA2130UA/2K5	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
OPA2130UA/2K5	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
OPA4130UA/2K5	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
OPA130UA/2K5	SOIC	D	8	2500	356.0	356.0	35.0
OPA130UA/2K5	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0
OPA2130UA/2K5	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0
OPA2130UA/2K5	SOIC	D	8	2500	356.0	356.0	35.0
OPA4130UA/2K5	SOIC	D	14	2500	356.0	356.0	35.0

TUBE



*All dimensions are nominal

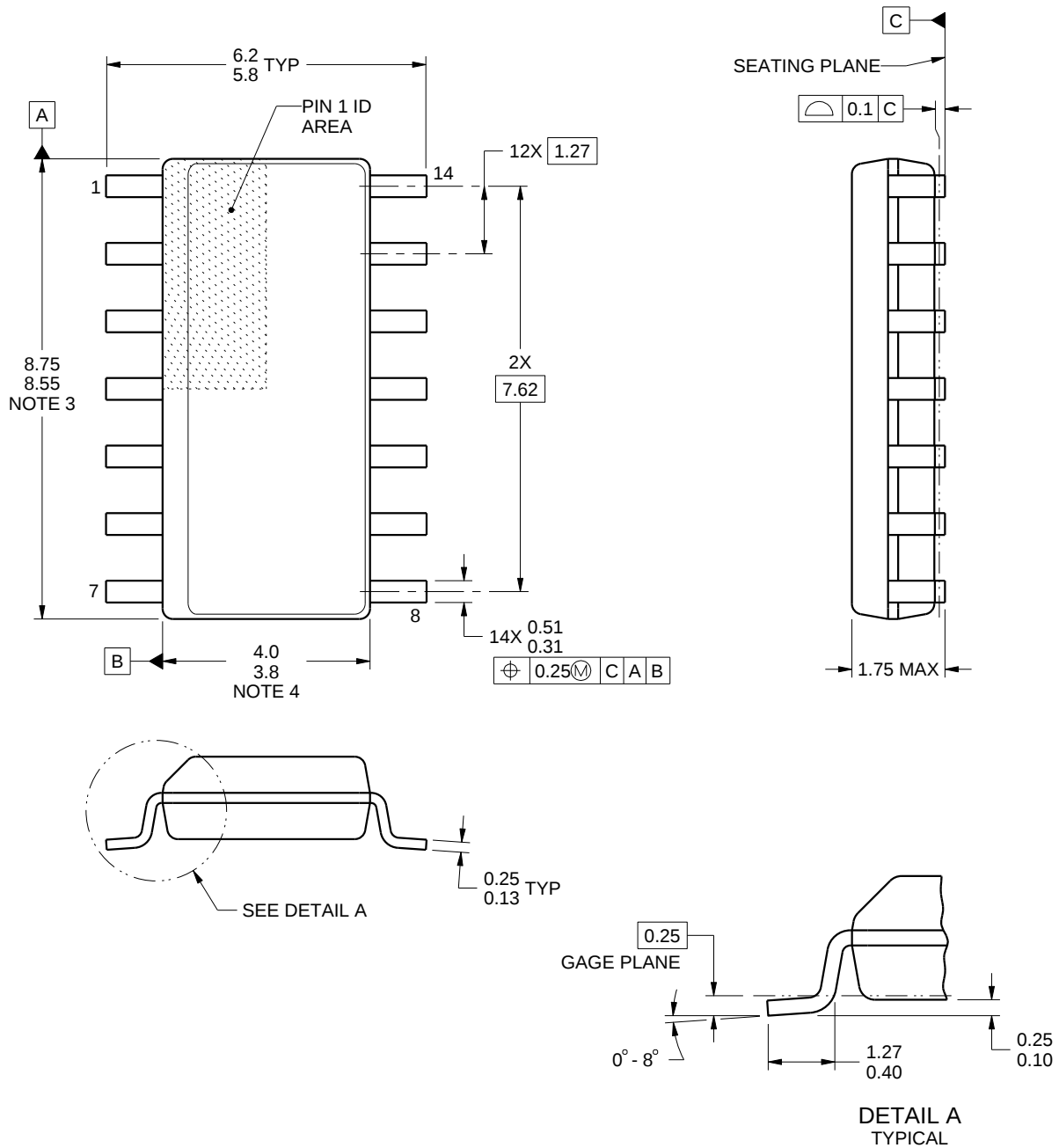
Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	T (μm)	B (mm)
OPA130UA	D	SOIC	8	75	506.6	8	3940	4.32
OPA130UA.B	D	SOIC	8	75	506.6	8	3940	4.32
OPA2130UA	D	SOIC	8	75	506.6	8	3940	4.32
OPA2130UA.B	D	SOIC	8	75	506.6	8	3940	4.32
OPA4130UA	D	SOIC	14	50	506.6	8	3940	4.32
OPA4130UA.A	D	SOIC	14	50	506.6	8	3940	4.32
OPA4130UA.B	D	SOIC	14	50	506.6	8	3940	4.32

D0014A

PACKAGE OUTLINE

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



4220718/A 09/2016

NOTES:

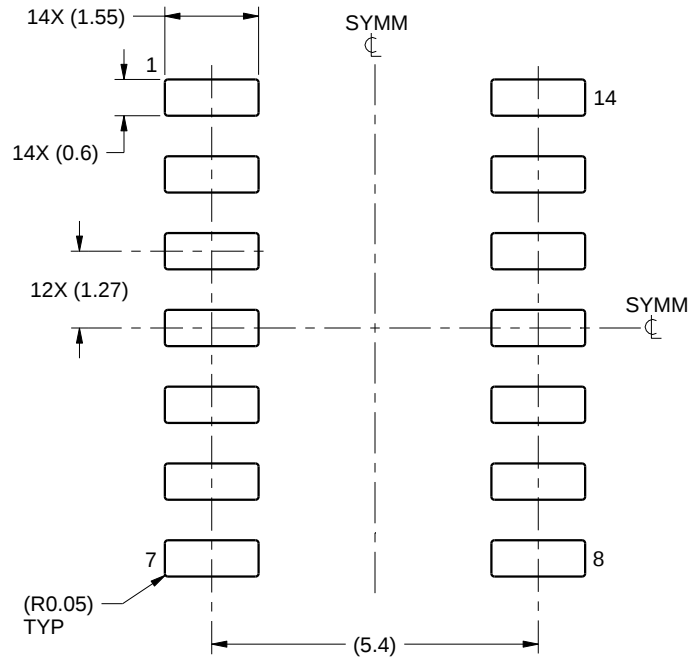
1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm, per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.43 mm, per side.
5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AB.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

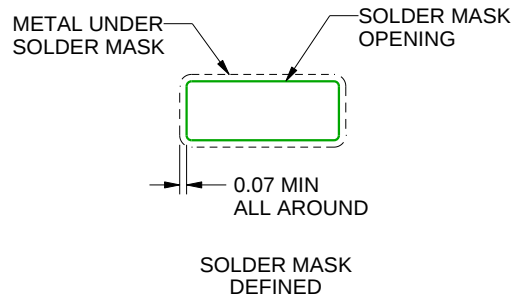
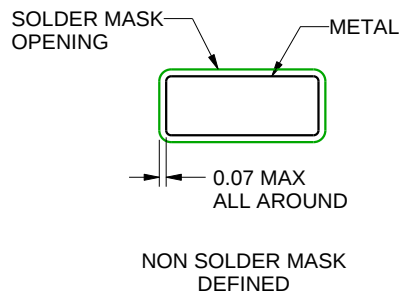
D0014A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:8X



SOLDER MASK DETAILS

4220718/A 09/2016

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

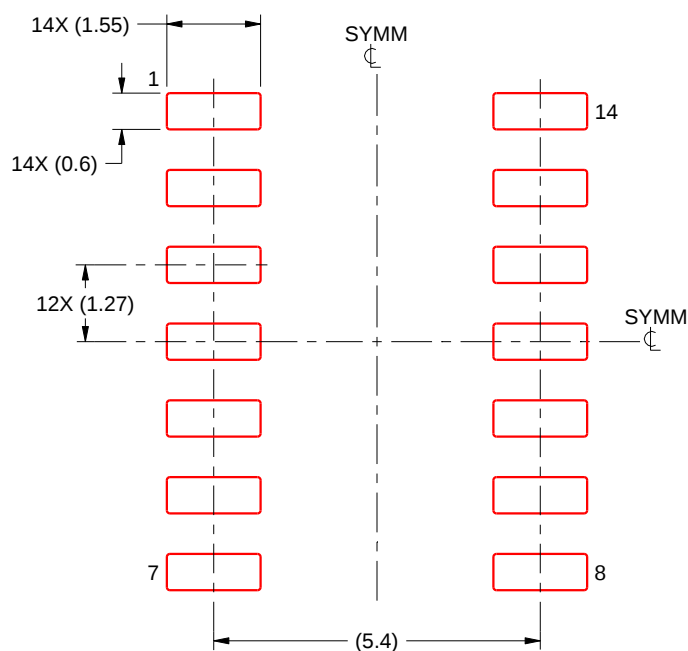
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

D0014A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:8X

4220718/A 09/2016

NOTES: (continued)

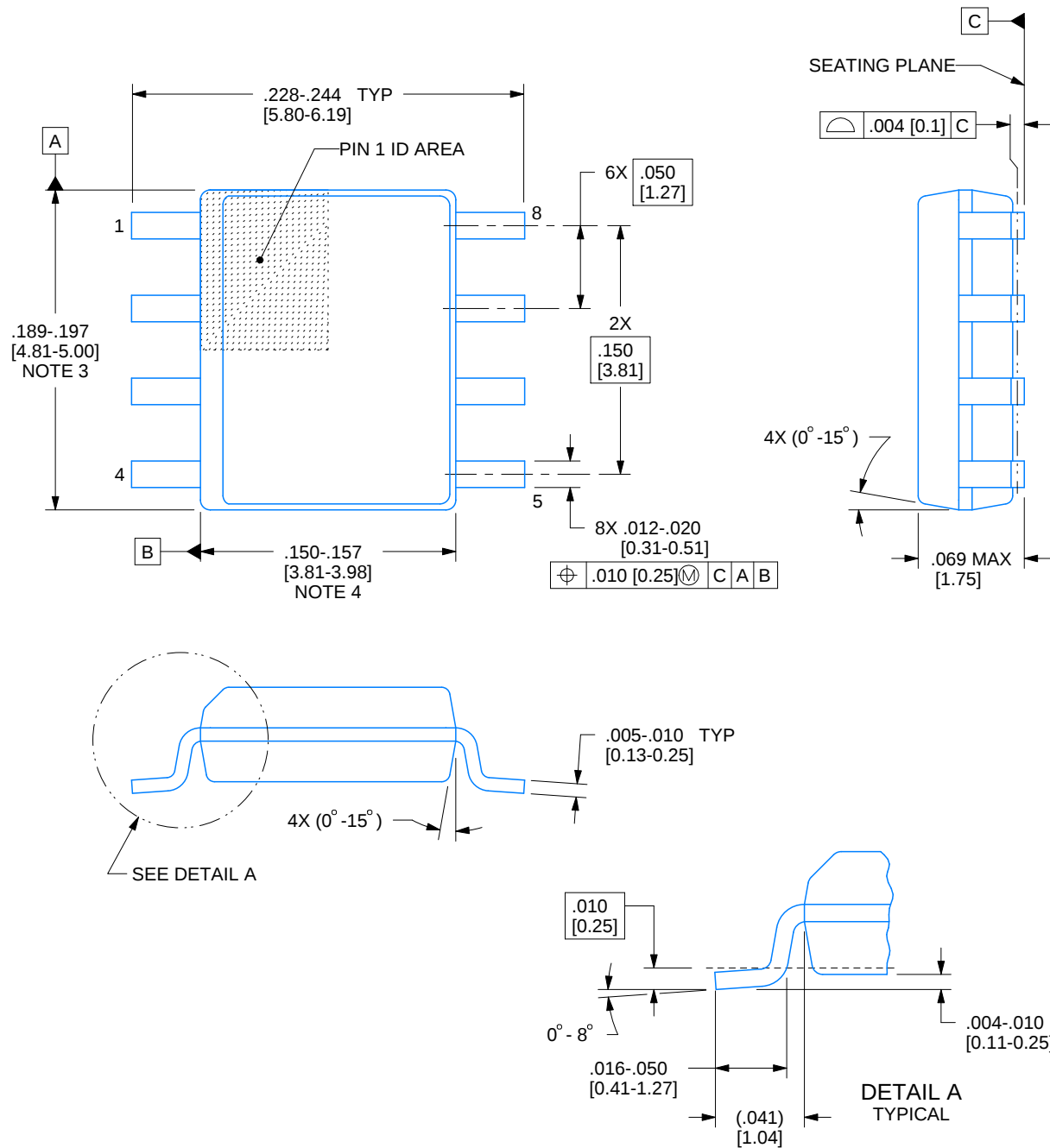
8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

D0008A

PACKAGE OUTLINE

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



4214825/C 02/2019

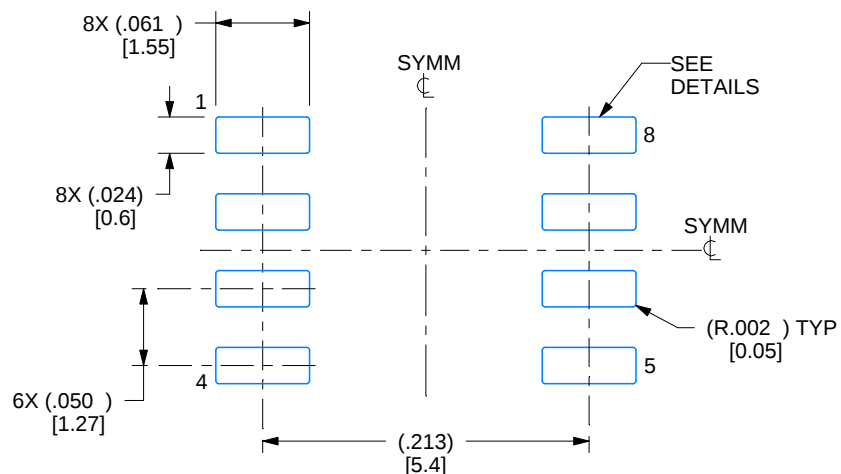
NOTES:

1. Linear dimensions are in inches [millimeters]. Dimensions in parenthesis are for reference only. Controlling dimensions are in inches. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed .006 [0.15] per side.
4. This dimension does not include interlead flash.
5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AA.

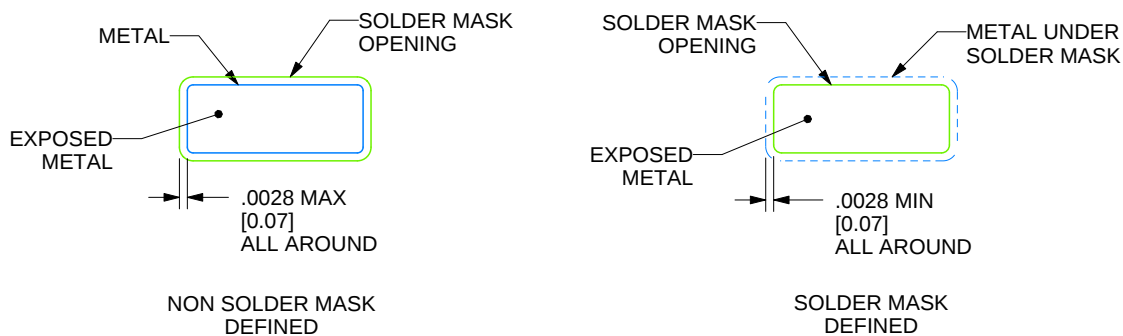
D0008A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:8X



SOLDER MASK DETAILS

4214825/C 02/2019

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

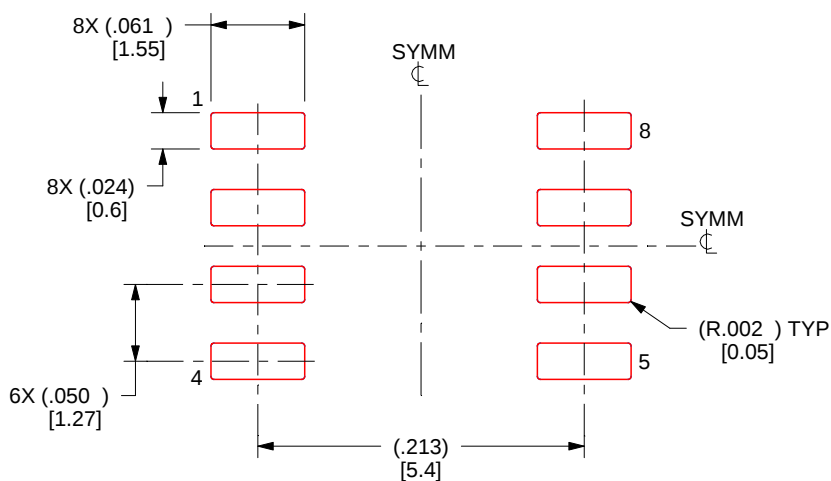
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

D0008A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON .005 INCH [0.125 MM] THICK STENCIL
SCALE:8X

4214825/C 02/2019

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適したテキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されているテキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかるテキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated